

K kg s cd m A mol

SIMPOSIO Metrología 2008



Octubre 22, 23 y 24

Santiago de Querétaro, Qro., México

Segunda
Convocatoria

Diseminando la cultura de la medición en México

Temas generales:

- La metrología en México, retos y perspectivas.
- La metrología en la industria.
- Desarrollo de patrones y sistemas de medición.
- Metrología en química y sus aplicaciones.
- Metrología en bioanálisis.
- La metrología en nanotecnología.
- Trazabilidad de las mediciones.
- Incertidumbre de la medición.
- Metrología legal y normalización.
- La metrología en la investigación científica.
- La metrología en la educación.

Cursos previos al Simposio

Tendremos 13 cursos previos al Simposio. Para mayor información consulte:
<http://www.cenam.mx/simposio2008>

Los cursos estarán sujetos a un mínimo de participantes para ser abiertos.

Presentaciones orales y sesiones de carteles

Exposición industrial

Mayores informes:

Centro Nacional de Metrología

km 4,5 carretera a los Cués, el Marqués, Querétaro, México.

Tel.: +52 (442) 211 05 00 al 04

Fax: +52 (442) 211 05 00 al 04, ext. 3012

Página Web del Simposio: <http://www.cenam.mx/simposio2008>

Correo Electrónico del Simposio: simposio@cenam.mx

Página Web del CENAM: <http://www.cenam.mx>

| | | | |
|------------------------|--------------------|--|-----------|
| - Registro: | Fabiola Hernández, | inscripcionesSM2008@cenam.mx | Ext. 3013 |
| - Autores: | Clara Vega, | autoresSM2008@cenam.mx | Ext. 3080 |
| - Patrocinadores: | Selene Zavala, | patSM2008@cenam.mx | Ext. 3097 |
| - Coordinador General: | Norma González, | cgralSM2008@cenam.mx | Ext. 3916 |

Consulte las fechas límite en:

<http://www.cenam.mx/simposio2008> en el apartado de Registro de resúmenes

Conferencistas invitados confirmados

Dr. Alejandro Herrero

Director del Institute for Reference Materials and Measurements Comisión Europea, Bélgica.

Dr. Wolfgang Schmid

Secretario de la European Association of National Metrology Institutes (EURAMET), Alemania.

Dr. Jean-Rémy Filtz

Director Adjunto y Jefe de la División de Metrología Óptica y Térmica
Laboratoire National de Métrologie et d'Essais, Francia.

Dr. François Piquemal

Jefe del Departamento de Metrología Eléctrica Fundamental
Laboratoire National de Métrologie et d'Essais, Francia.

Dr. Scott A. Diddams

Jefe de la División de Tiempo y Frecuencia
National Institute of Standards and Technology, Estados Unidos.

Dr. Barry Wood

Director de Investigación, Institute for National Measurements Standards - National Research Council, Canadá.

Reuniones de trabajo paralelas al Simposio

- V Reunión del Club Mexicano de Usuarios de Máquinas de Medición por Coordenadas (CMU-CMM).
- Grupo de trabajo del SNC en las magnitudes de Fuerza y Par Torsional.
- Grupo de trabajo del SNC en las magnitudes de Presión y Vacío.

Promotores



Patrocinadores confirmados



FONKEL MEXICANA, S.A. DE C.V.
MEDICIÓN, CONTROL Y PROTECCIÓN ELÉCTRICA

FLUKE

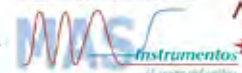
MetAs
Metrólogos Asociados



BASCULAS



byasa



ALMA LABS



VOLUMEX S.A. DE C.V.



METTLER TOLEDO



CIM Co.



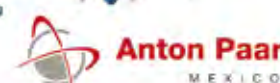
E 2000 MEX



Mahr
EXACTLY
www.mahr.com



30 aniversario
CIATEQ



Anton Paar
MÉXICO



ISA México
Sección Central



SOO-SOM
METROLOGÍA